• • •	Search Notes		

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent un Reexamination	der
10/649,717	TAMURA, NORIKO	
Examiner	Art Unit	
Nicholas T. La	2617	

1	SEAR	CHED	
Class	Subclass	Date	Examiner
			-
		1.100	,
			!
			The state of the s

INTERFERENCE SEARCHED			
Class	Subclass	Date	Examiner
		- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

	CH NOTES EARCH STRATEGY	·)
<u> </u>	DATE	EXMR
John Peng	8/10/2006	NL
Charles Appiah	8/10/2006	NL
1.6.27		